ANEXOS

- A. ANEXO: AUTORIZACIONES DE INTERVENCIÓN
- B. ANEXO:. TABLAS Y GRÁFICOS DE TOMA DE MUESTRAS
- C. ANEXO: REPORTES DE ANÁLISIS INSTRUMENTALES
- D. ANEXO: RESULTADOS DE SOCIALIZACIÓN

A. ANEXO: AUTORIZACIONES DE INTERVENCIÓN

- I. Autorización de intervención de material arqueológico para investigación 2543 del 13 de mayo 2019
- II. Autorización de intervención de material arqueológico para investigación 3627 del 10 de julio de 2019
- III. Autorización Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá.

ICANH	Instituto Colombiano de Antropología e Historia	

La cultura es de todos

ICANH-132 2543

Bogotá D.C, 13 MAY 2019

A QUIEN CORRESPONDA

Asunto: Autorización de intervención de material arqueológico para investigación

Mediante el presente documento y en aplicación del Artículo 7º de la Ley 1185 de 2008, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, certifica que la Investigadora **ANA ISABEL GIRALDO OCAMPO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1022376155, restauradora de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia, está autorizada para intervenir pinturas murales de hipogeos ubicados en el Parque Arqueológico de Tierradentro, departamento del Cauca, en el marco del desarrollo del proyecto ganador del Estímulo de Fomento a la Investigación 2019, aprobado por el ICANH, titulado "Caracterización de Materiales y Diagnóstico del estado de Conservación de las Pinturas Murales de los Hipogeos A-0; AR-50, AR-44 y AR-38 del Alto del Aguacate, ubicado en el Parque Arqueológico de Tierradentro. Departamento del Cauca".

Esta autorización de intervención, se otorga teniendo en cuenta que, desde la perspectiva de Conservación, la investigación en el Alto del Aguacate es necesaria y prioritaria para profundizar en la documentación, técnica, materiales, estudios geológicos y estado de conservación de los hipogeos del sitio, por lo que producirá información básica en diferentes disciplinas y ahondará en el conocimiento del material sobre el cual se podrá avanzar en proyectos futuros de investigación.

Para esta intervención sobre el Patrimonio Arqueológico, se autoriza tomar muestras de los Hipogeos, así:

- **Soporte**: 1 muestra para un (1) solo hipogeo. Tomada de zona donde no presente pintura mural, no causen irrupción estética o afecten la estabilidad de las pinturas.
- Capa de preparación: 1 muestra (hipogeo ar-44).
- **Pintura mural**: 1 corte transversal y 1 muestra en polvo por cada tono sin repetir la extracción del mismo color en los tres (3) hipogeos caso de estudio, así: a-0: 1 tono, ar-50: 1 tono, ar-44: 1 tono, ar-48: 1 tono.
- Materiales de deterioro en la superficie: 1 por cada deterioro identificado. esto se determinará en la fase de diagnóstico del estado de conservación.

Calle 12 N° 2-41 Bogotá D.C., Colombia. Conmutador: (57-1) 4440544 – Fax: 4440530 contactenos@icanh.gov.co/ www.icanh.gov.co



Instituto Colombiano de Antropología e Historia



 Tamaño de las muestras: deben tener el menor tamaño posible, en el caso de fragmentos se trata de muestras micro-estratigráficas de aproximadamente 3 a 5mm, en el caso de muestras en polvo se extraerán muestras del orden de miligramos, que requieren menos de 1 cm² de superficie a raspar.

Los hipogeos serán intervenidos entre el 17 y el 20 de mayo de 2019. Una vez finalicen los análisis, el material obtenido para los análisis se entregará al ICANH.

Para efectos de realizar seguimiento a esta autorización, es necesario que una vez finalice la investigación, se remita a este Instituto la copia del informe final de estudio.

Atentamente,

FERNANDO MONTEJO GAITÁN

Coordinador \neg Grupo de Patrimonio

Proyectó: AEscobar

Calle 12 N° 2-41 Bogotá D.C., Colombia. Conmutador: (57-1) 4440544 – Fax: 4440530 contactenos@icanh.gov.co/ www.icanh.gov.co





ICANH-132 3627

Bogotá D.C,

10.111 2010

A QUIEN CORRESPONDA

Asunto: Autorización de intervención de material arqueológico para investigación

Mediante el presente documento y en aplicación del Artículo 7º de la Ley 1185 de 2008, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, certifica que la Investigadora **ANA ISABEL GIRALDO OCAMPO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1022376155, restauradora de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia, está autorizada para intervenir pinturas murales de hipogeos ubicados en el Parque Arqueológico de Tierradentro, departamento del Cauca, en el marco del desarrollo del proyecto ganador del Estímulo de Fomento a la Investigación 2019, aprobado por el ICANH, titulado "Caracterización de Materiales y Diagnóstico del estado de Conservación de las Pinturas Murales de los Hipogeos A-0; AR-50, AR-44 y AR-38 del Alto del Aguacate, ubicado en el Parque Arqueológico de Tierradentro. Departamento del Cauca".

Esta autorización de intervención, se otorga teniendo en cuenta que, los resultados arrojados por las muestras tomadas por la restauradora, de acuerdo con la Autorización anterior (ICANH-2543 con fecha 13 de mayo de 2019), se ha evidenciado la necesidad de tomar nuevas muestras de color, con el fin de comparar los diferentes pigmentos que existen en los hipogeos y llegar a tener una mejor aproximación comparativa sobre los pigmentos de los hipogeos AR-0; AR-50, AR-44 y AR-38.

Por lo anterior, entendiendo que es necesario para el enriquecimiento de la investigación la comparación de pigmentos, se autoriza la adición en la toma de muestras de color así:

AR-0. 2 muestras, así: Negro (C1, P1) y Rojo (C2, P2)
AR-38. 3 muestras así: Negro (C1, P1); Rojo (C2, P2) y Blanco (C3, P3)
AR-44. 1 Muestra así: *Rojo (C2, P2)*AR-50. 2 muestras así: Negro (C1, P1) y Blanco (C3, P3)

Los hipogeos serán intervenidos entre el 12 y el 19 de julio de 2019. Una vez finalicen los análisis, el material obtenido para estos análisis se entregará al ICANH.

Para efectos de realizar seguimiento a esta autorización, es necesario que al terminar la investigación, se remita a este Instituto la copia del informe final de estudio.

Atentamente, FERNANDO MONTEJO GAITÁN Coordinador – Grupo de Patrimonio Proyectó: AEscobar

Calle 12 Nº 2-41 Bogotá D.C., Colombia. Conmutador: (57-1) 4440544 – Fax: 4440530 contactenos@icanh.gov.co/ www.icanh.gov.co



ASOCIACIÓN JUAN TAMA TERRITORIO ANCESTRAL RESGUARDO INDIGENA DE SAN ANDRES DE PISIMBALA MUNICIPIO DE INZA-CAUCA NIT: 817002286-2

EL SUSCRITO CABILDO INDIGENA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LAS CONFERIDAS POR LA NASA WALA (ASAMBLEA), LA LEY DE ORIGEN, USOS Y CONSTUMBRES, LA LEY 89 DEL 1890 DE LA LEGISLACION INDIGENA Y EL ARTICULO 7, ARTICULO 246 DE LA LEY 21 DE 1991, EL CONVENIO 169 DE LA OIT Y EL ARTICULO 330 DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA

De acuerdo a los usos y facultades legitimas conferidas por la ley de origen, derecho mayo, y el derecho propio, usos y costumbres, además de facultades que confiere la ley 89 de 1890 y los artículos 246-247-329y 330 de la constitución política de Colombia y el convenio 169 de OIT, la ley 21 de 1991, legislación indígena última edición, la comunidad de Resguardó indígena san Andrés de Pisimbala, en cabeza de su Gobernador representante legal como lo certifica el ministerio de interior:

CERTIFICO QUE:

ANA ISABEL GIRARLDO OCAMPO identificada 1.022.376.155 de Bogotá, y profesora JUDITH TRUJILLO TELLEZ identificada 51.939.606 de Bogotá. Mediante reunión el día 17 de julio de 2019 donde el resguardó decidió autorizar la realización del proyecto de investigación en el aloto del aguacate que es territorio indígena del resguardo, una vez culminado la investigación deberán socializar a la comunidad.

NOTIFICACIÓN

Cualquier inquietud la espero a la dirección de correo electrónico: <u>wlizipia324@gmail.com</u> Celular 3217294846



GOBERNADOR R.I SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ.

TERRITORIO ARQUEOLÓGICO DE TIERRADENTRO RESGUARDO INDIGENA DE SAN ANDRES DE PISIMBALA -WEDX YU CELULAR: 3217294846 – E-MAIL: <u>resguardoindigenadesanandres@gmail.com</u> wlizipia324@gmail.com

B. ANEXO: TABLAS Y GRÁFICOS DE TOMA DE MUESTRAS

- I. HIPOGEO A-0
- II. HIPOGEO-AR-38
- III. HIPOGEO AR-44
- IV. HIPOGEO AR-50

 Tabla B-1: Resumen de toma de muestras y análisis realizados.

	Hipogeo/ Muestra	Тіро	Color/ Munsel	Localización/ descripción	Pruebas realizadas
1	AR-44 C0	Fragmento Polvo	l Gris	Parte derecha del techo, superficie rugosa sobresaliente.	Petrografía XRF, MRS.
2	A-0 C1	Corte estratigráfico	Negro	Lado izquierdo, parte superior. Luna negra.	OM, MRS SEM/EDS.
3	A-0 P1	Polvo	Negro	Lado izquierdo parte inferior, salamandra.	SEM/EDS XRD, FTIR.
4	A-0 C1	Corte estratigráfico	Rojo	Parte superior. Luna roja.	OM, MRS SEM/EDS.
5	A-0 P2	Polvo	Rojo	Lado izquierdo, parte inferior. Salamandra.	SEM/EDS XRD, FTIR.
6	A-0 C3	Corte estratigráfico	Blanco	Lado derecho, parte inferior. Salamandra en negro, rojo y blanco.	OM, MRS SEM/EDS.
7	A-0 P3	Polvo	Blanco	Lado derecho, parte inferior. Salamandra en negro, rojo y blanco.	SEM/EDS XRD, FTIR GC-MS.
8	AR-38 C1	Corte estratigráfico	Negro	Parte central, superior. Sol de contorno negro con líneas blancas.	OM, MRS SEM/EDS.
9	AR-38 P1	Polvo	Negro	Parte central, superior. Sol de contorno negro con líneas blancas.	SEM/EDS XRD, FTIR.
10	AR-38 C2	Corte estratigráfico	Rojo	Lado izquierdo, parte superior. Sol de contorno rojo claro con líneas rojas	OM, MRS SEM/EDS.
11	AR-38 P2	Polvo	Rojo	Lado izquierdo, parte superior. Sol de contorno rojo claro con líneas rojas	SEM/EDS XRD, FTIR MRS, GC-MS.
12	AR-38 C3	Corte estratigráfico	Blanco	Lado derecho, parte superior. Sol de contorno negro con líneas blancas.	OM, MRS SEM/EDS
13	AR-38 P3	Polvo	Blanco	Lado derecho, parte superior. Sol de contorno negro con líneas blancas.	SEM/EDS XRD, FTIR

14	AR-38 C4	Corte estratigráfico	Rojo claro	Lado izquierdo, parte superior. Sol de contorno rosa con líneas rojas.	OM, MRS SEM/EDS
15	AR-38 P4	Polvo	Rojo claro	Lado izquierdo, parte superior. Sol de contorno rosa con líneas rojas.	SEM/EDS XRD, FTIR
16	AR-44 C1	Corte estratigráfico	Negro	Parte central, lado derecho. Rombo negro con relleno rojo.	OM, MRS SEM/EDS
17	AR-44 P1	Polvo	Negro	Parte central, lado derecho. Figuras Negras	SEM/EDS XRD, FTIR
18	AR-44 C2	Corte estratigráfico	Rojo	Lado derecho, parte superior, rombo rojo.	OM, MRS SEM/EDS
19	AR-44 P2	Polvo	Rojo	Parte central superior. Figuras en rojo y negro.	SEM/EDS XRD, FTIR
20	AR-44 CA1	Corte estratigráfico	Blanco	Lado derecho, parte central. Fondo blanco.	OM, MRS SEM/EDS
21	AR-44 PA1	Polvo	Blanco	Lado izquierdo, parte central. Fondo blanco.	SEM/EDS XRD, FTIR
22	AR-50 C1	Corte estratigráfico	Negro	Lado izquierdo, parte superior. Triangulo invertido negro sobre rojo.	OM, MRS SEM/EDS
23	AR-50 P1	Polvo	Negro	Lado derecho, parte inferior. Franjas verticales negras.	SEM/EDS XRD, FTIR GC-MS
24	AR-50 C2	Corte estratigráfico	Rojo	Lado izquierdo, parte superior, triangulo rojo.	OM, MRS SEM/EDS
25	AR-50 P2	Polvo	Rojo	Lado derecho, parte inferior. Franja vertical roja.	SEM/EDS XRD, FTIR MRS, GC-MS
26	AR-50 C3	Corte estratigráfico	Blanco/ amarillo	Lado izquierdo, parte superior. Figura circular de franjas negras y rojas.	OM, MRS SEM/EDS
27	AR-50 P3	Polvo	Blanco/ amarillo	Lado derecho, parte inferior. Fondo blanco con franjas verticales.	SEM/EDS XRD, FTIR MRS, GC-MS

I. HIPOGEO A-0

Tabla 1.	Muestras	tomadas	en el	Hipogeo	A-0.
----------	----------	---------	-------	---------	------

Hipogeo A-0	Cor	te estratigráfico	Pol	vo
Negro	C1	Figura (luna) negra lado	P1	Figura (salamandra) negra
		izquierdo, parte superior		lado izquierdo parte
				inferior.
Rojo	C2	Figura (luna) roja	P2	Figura (salamandra) lado
				izquierdo, parte inferior.
Blanco	C3	Figura (salamandra) en	P3	Figura (salamandra) en
El hipogeo sólo		blanco, negro y rojo al lado		blanco, negro y rojo al lado
presenta una figura		derecho parte inferior.		derecho parte inferior.
blanca.				-
TOTAL: 6 muestras				



Figura 0-1: Muestra A-0 C1

Figura 0-2: Muestra A-0 C2 rojo.



Figura 0-3: Muestras A-0 C3 blanco y A-0 P3 blanco.

Figura 0-5: Muestra A-0 P1

Figura 0-4: Muestra A-0 P2 rojo.



II. HIPOGEO AR-38

Hipogeo AR-38	Corte estratigráfico			VO
Negro	C1	Figura central, contorno	P1	Figura central, contorno
		negro con líneas blancas		negro con líneas blancas
		perpendiculares.		perpendiculares.
Rojo	C2	Figura del lado izquierdo,	P2	Figura del lado izquierdo,
		contorno rosa con líneas		contorno rosa con líneas
		rojas perpendiculares.		rojas perpendiculares.
Blanco	C3	Figura del lado derecho,	P3	Figura del lado derecho,
		contorno negro con líneas		contorno negro con líneas
		blancas perpendiculares.		blancas perpendiculares.
Rosa	C4	Figura del lado izquierdo,	P4	Figura del lado izquierdo,
		contorno rosa con líneas		contorno rosa con líneas
		rojas perpendiculares.		rojas perpendiculares.
TOTAL: 8				

Tabla 4. Muestras tomadas en el Hipogeo AR-38



Figura 0-9: Muestras AR-38 C1 negro y AR-38 P1 negro.

Figura 0-8: Muestras AR-38 C3 blanco y AR-38 P3 blanco.

Figura 0-7: Muestras AR-38 C2 y AR-38 P2 rojo, AR-38 C4 y AR-38 P4



Figura 0-10: Gráfico de ubicación de muestras

III. HIPOGEO AR-44

Hipogeo AR-44 Corte estratigráfico				Pol	vo
Soporte		C0	Parte superior izquierda del hipogeo, superficie rugosa del techo.		
Negro		C1	Parte central derecha del hipogeo, rombo negro con relleno rojo	P1	Parte central derecha, figuras geométricas negras.
Rojo		C2	Parte superior derecha del hipogeo, rombo rojo con fondo blanco/beige	P2	Parte central del hipogeo, figuras en rojo y negro.
Blanco/beige		C3	Parte central derecha, fondo	P3	Parte central izquierda,
Capa	de		blanco con figuras negras		fondo beige con figuras
					แต่งเลง.
TOTAL:	1				
muestras					

Tabla 3. Muestras tomadas en el Hipogeo AR-44.



Figura 0-13: Muestra AR-44 C0 roca. Figura 0-12: Muestra AR-44 C1 negro. Figura 0-11: Muestra AR-44 C2



Figura 0-16: Muestras AR-44 C3 blanco y AR-44 P1 negro.

Figura 0-15: Muestra AR-44 P2 rojo.

Figura 0-14: Muestra AR-44 P3 blanco.





IV. HIPOGEO AR-50

Hipogeo AR-50	Cor	te estratigráfico	Pol	vo
Negro	C1	Figura triangulo invertido, parte superior izquierda del hipogeo	P1	Franjas verticales Parte inferior derecha
Rojo	C2	Figura triángulo, parte superior izquierda del hipogeo.	P2	Franjas verticales Parte inferior derecha
Amarillo	C3	Figura circular, parte superior central del hipogeo	P3	Franjas verticales Parte inferior derecha
TOTAL: 6 muestras	5			

Tabla 2. Muestias tomadas en el Tipogeo Alt-si	Tabla 2.	Muestras	tomadas	en el	Hipogeo	AR-50
--	----------	----------	---------	-------	---------	-------





CIL

Figura 0-18: Muestra AR-50 C1 negro.

Figura 0-20: Muestra AR-50 C2 rojo.

Figura 0-19: Muestra AR-50 C3 blanco.



Figura 0-23: Muestra AR-50 P1 negro. Figura 0-22: Muestra AR-50 P2 rojo. Figura 0-21: Muestra AR-50 P3 blanco.



Figura 0-24: Gráfico de ubicación de muestras.

C. ANEXO: REPORTES DE ANÁLISIS INSTRUMENTALES

- I. Fluorescencia de Rayos X XRF
- II. Petrografía microscópica
- III. Microscopia electrónica de barrido SEM/EDS
- IV. Espectroscopia Micro-Raman Confocal MRS
- V. Difracción de rayos X XRD
- VI. Espectroscopia Infrarrojo por Transformada de Fourier Reflectancia Total Atenuada FT-IR/ATR
- VII. Cromatografía de gases espectrometría de masas py-GC/MS



I. FLUORESCENCIA DE RAYOS X PORTATIL h-XRF

Fluorescencia de Rayos X por energia dispersiva EDXRF

Z	Formula	Evaluation	Line Name	Concentrat	Stat Error	LLD	l net	l gross
11	Na2O	XRF	Na KA1/HR	4,67%	±0,0600	1504	133,33	228,69
12	MgO	XRF	Mg KA1/HR	3,22%	±0,0300	784	336,46	447,62
13	Al2O3	XRF	AI KA1/HRC	17,50%	±0,0361	1061	2935,8	3062,9
14	SiO2	XRF	Si KA1/HRC	57,30%	±0,0371	1108	28427	28692
15	P2O5	XRF	P KA1/HRC	0,29%	±0,00382	89,7	287,63	788,26
16	S	XRF	S KA1/HRC	192 PPM	±0,00123	26,9	32,604	241,79
19	К2О	XRF	K KA1/HRC	1,58%	±0,0408	951	91,614	259,98
20	CaO	XRF	Ca KA1/HR	5,55%	±0,0333	914	638,13	794,5
22	TiO2	XRF	Ti KA1/HRC	0,79%	±0,0115	293	132,06	211,68
26	Fe2O3	XRF	Fe KA1/HRC	5,98%	±0,00870	255	6752,5	6822,6
37	Rb	XRF	Rb KA1/HR	45 PPM	±2,45	5,21	109,68	1375,8
38	Sr	XRF	Sr KA1/HRC	883 PPM	±3,32	8,23	2119,5	3602,3
39	Y	XRF	Y KA1/HRC	9 PPM	±2,71	5,79	53 <i>,</i> 889	2775,3
40	Zr	XRF	Zr KA1/HRC	117 PPM	±3,32	7,49	654,17	2743,6
41	Nb	XRF	Nb KA1/HR	9 PPM	±2,78	5,9	25,21	2957
56	Ва	XRF	Ba KA1/HR	681 PPM	±78,5	137	23,329	748,13
90	Th	XRF	Th LA1/HR(7 PPM	±3,40	7,11	5,0232	2195,7
24	Cr	XRF	Cr KA1/HR	117 PPM	±26,3	34,4	9,4294	151,97
27	Со	XRF	Co KA1/HR	24 PPM	±3,99	10,8	219,54	284,52
28	Ni	XRF	Ni KA1/HRO	26 PPM	±3,63	7,98	7,0484	43,772
29	Cu	XRF	Cu KA1/HR	43 PPM	±5,20	6,8	16,076	141,62
30	Zn	XRF	Zn KA1/HR	69 PPM	±5,98	3,56	17,33	60,738
31	Ga	XRF	Ga KA1/HR	25 PPM	±4,88	6,28	10,331	152,24
33	As	XRF	As KA1/HR(5 PPM	±4,84	10,2	2,0224	163,18
82	Pb	XRF	Pb LB1/HR(20 PPM	±18,7	17,7	6,4939	1197,7
50	Sn	XRF	Sn KA1/HR	8 PPM	±28,1	39,5	-0,1936	231,67
23	V	XRF	V KA1/HRC	201 PPM	±54,2	74,1	13,918	135,94
92	U	XRF	U LA1/HRC	1 PPM	±0,241	0,51	10,534	1931,6
17	Cl	XRF	CI KA1/HRC	45 PPM	±0,316	0,79	534,96	944,99
25	Mn	XRF	Mn KA1/HF	0,14%	±30,0	23,6	50,521	148,02

II. DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA – HIPOGEO AR-44

INFORMACIÓN GENERAL

N° Muestra: AR-44

Para la descripción petrográfica se seleccionó una muestra representativa del soporte pétreo del Hipogeo AR-44, ubicado en el Alto del Aguacate, Parque Arqueológico de Tierradentro. La muestra fue tomada de una zona del techo del hipogeo con desprendiemientos de sustrato rocoso del hipogeo, con unas medidas aproximadas de 27 x 46 x 10 mm.

La muestra fue analizada con una lupa estereoscópica Olympus SZ61 y un microscopio óptico Olympus BX41, con fuente de luz transmitida, en el Laboratorio Petrográfico del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. La lámina delgada fue elaborada en el laboratorio MinerLab Ltda., Bogotá.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea volcanoclástica de color gris claro a verde, con textura piroclástica, constituida por fenocristales de feldespato, anfíbol, biotita y fragmentos de rocas máficas, con tamaños menores a 1 mm, inmersos en una matriz afanítica.

La roca presenta reacción negativa a la acción del HCl.

La roca presenta una porosidad promedio del 15%. La muestra estudiada puede fragmentarse fácilmente, debido al alto grado de porosidad que presenta, permitiendo mayor grado de alteración en la composición de sus materiales.



Fotografía 1. AR-44. Roca ígnea volcanoclástica.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Textura: porfídica inequigranular, definida por fenocristales de plagioclasa, hornblenda, piroxeno, biotita, cuarzo y fragmentos líticos de composición ígnea y metamórfica.

Otras texturas secundarias: glomerofídica

Cristalinidad: hipocristalina. La relación es fenocristales de 40% y matriz de 60%. **Porosidad:** 15 a 20 % aproximadamente.

Composición mineralógica:

MINERALES PRINCIPALES	%	DESCRIPCIÓN
Plagioclasa	17	Cristales con formas euhedrales a subhedrales, con tamaños aproximados de 0.5 mm, y como microfenocristales desde 50 µm a 200 µm) como constituyente de la matriz. La plagioclasa presenta lamelas de exolución y maclas polisintéticas. Presenta una alteración parcial a sericita. Composición de albita según el método de Michel-Levy
Hornblenda	10	Cristales de color verde con formas euhedrales a subhedrales, con tamaños aproximados de 0.5 mm, y como microfenocristales de 100 µm a 200 µm. Los cristales exhiben formas tabulares y romboédricas.
Piroxeno	4	Cristales de color amarillo con formas euhedrales a subhedrales, con tamaños aproximados entre 100 y 200 µm.
MINERALES ACCESORIOS		DESCRIPCIÓN
Biotita	2	Cristales de color marrón con formas euhedrales a subhedrales, con tamaños de 0.2 mm a 0.5 mm.
Cuarzo	2	Cristales subredondeados a subangulares, con tamaños entre 0.1 a 1 mm. Se encuentra como cristal y como componente de los fragmentos líticos.
LÍTICOS		DESCRIPCIÓN
Ígneos	5	Presenta formas angulosas a subangulosas, con tamaños de hasta 2 mm, que corresponden a fragmentos ígneos volcánicos de composición intermedia (posiblemente andesita) y fragmentos metamórficos.
VIDRIO VOLCÁNICO		DESCRIPCIÓN
Como matriz	60	Matriz vítrea

Clasificación composicional según Schmid (1981): Toba Vítrea. Clasificación granulométrica según Schmid (1981): Toba de Iapilli.

ANEXO FOTOGRÁFICO



Fotografía 2. AR-44. Toba Vítrea con textura porfídica inequigranular. Aumento 1.25X. Nicoles paralelos (N//) y nicoles cruzados (N//). Cristales euhedrales a subhedrales contenidos en una matriz vítrea (Vd).



Fotografía 3. AR-44. Toba vítrea. Aumento 4X. Nicoles paralelos (N//) y nicoles cruzados (N//). Cristales euhedrales a subhedrales de plagioclasa (PI), contenidos en una matriz vítrea. Se observan las maclas polisintéticas en la albita.



Fotografía 4. AR-44. Toba vítrea. Aumento 4X. Nicoles paralelos (N//) y nicoles cruzados (N//). Cristales euhedrales a subhedrales de hornblenda (Hb), contenidos en una matriz vítrea.



Fotografía 5. AR-44. Toba vítrea. Aumento 4X. Nicoles paralelos (N//) y nicoles cruzados (N//). Cristales euhedrales a subhedrales de biotita (Bt), plagioclasa (PI), piroxeno (Px) y fragmento lítico (Fr), contenidos en una matriz vítrea.



Fotografía 6. AR-44. Toba vítrea. Aumento 4X. Nicoles paralelos (N//) y nicoles cruzados (N//). Cristales euhedrales a subhedrales de biotita (Bt), plagioclasa (PI), hornblenda (Hb) y fragmentos líticos (Fr), contenidos en una matriz vítrea.

III. MICROSCOPIA ELETRÓNICA DE BARRIDO /ESPECTROSCOCOPIA DE **RAYOS X SEM/EDS**

A-0 C1 NEGRO









Na Ka1_2

K Ka1



Mg Ka1_2







Fe Ka1

Al Ka1



Si Ka1

A-0 C2 ROJO



A-0 P3 BLANCO

Totals



			Comment: A-U C3 BLANCU Z1	NACIONAL DECOLOMBIA SEDE MEDELLIN
We	eight%	Atomic%		
38	.26	49.33		
40	.43	39.13		Sum Spectrum
1.3	33	0.89		oun opeer un
0.1	18	0.11		
5.1	15	2.96	Ġ	
12	.21	6.73	.0	
0.3	35	0.14		
1.1	17	0.45		
0.9	92	0.26		
10	0.00		0 1 2 3 4 5 6 7	8 9
			Full Scale 466465 cts Cursor: -0.369 (0 cts)	keV

AR-38 C1 NEGRO



AR-38 C2 ROJO



Element	Weight%	Atomic%										
СК	14.98	23.55										
ОК	42.41	50.08										
Na K	1.20	0.99		(1						Sum Spe	ectrum
Mg K	0.35	0.28										
Al K	4.49	3.14										
Si K	27.68	18.62										
КК	0.77	0.37	6	•								
Ca K	1.65	0.78	đ									
Ті К	0.11	0.04	Q	P (a)		. 6						
Fe K	6.37	2.15				- 6 ⁷	, An an a	•	6			
					<u>, _ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>	<u> </u>	ΨΨI		, A	Ψ		
Totals	100.00		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100.00		Full Sca	ale 90253	1 cts Cu	rsor: -0.2	23 (0 cts)				keV

AR-38 P3 BLANCO







O Ka1

Ti Ka1





Fe Ka1

0-1	12-4	
1.231	кат	
00		

			Comr	nent: AR-38	3 P3 BLANC	:O Z3						VNIVERSIDAD NACIONAL DECOLOMBIA SEDE MEDILLIN
Element	Weight%	Atomic%										
СК	29.59	38.93										
ОК	51.36	50.72										
Na K	0.18	0.12		Ś							Sum 9	Spectrum
Mg K	0.13	0.08	•	Ī								
Al K	5.55	3.25										
Si K	11.04	6.21	İ									
КК	0.18	0.07		- 🔿								
Са К	0.28	0.11	2									
Ті К	0.46	0.15	č									
Fe K	1.04	0.30	IT I	119		A G						
Cu K	0.18	0.05		5		- ^e R	•	n i	6	6	6	
				T	1			.		- 	- -	
Totals	100.00		0 Full Sca	1 = 17633	2 2 cts Cu	3 4	5 (0 -	5 **e)	6	7	8	9 ke\/
			i uli 30a	0 11033	2 013 00	13010.12	5 (00	10)				NG V

AR-38 P4 Rojo claro



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDIELLIN Weight% Element Atomic% СК 3.08 5.38 ОК 45.01 58.96 0.28 0.25 Na K Spectrum 2 0.31 0.27 Mg K Al K 13.19 10.24 27.11 Si K 20.23 0.48 0.26 КΚ Ca K 2.69 1.41 0.94 0.41 Ti K Fe K 6.92 2.60 0 1 2 3 5 6 7 8 9 4 Totals 100.00 Full Scale 92664 cts Cursor: -0.078 (3 cts) keV

AR-44 C1 NEGRO



Liement	Weight/0	Atomic/6										
СК	44.47	56.74			-						Sum Sp	ectrum
ОК	32.02	30.68			3)							
Mg K	0.26	0.16										
Al K	4.54	2.58	4	6								
Si K	17.06	9.31	ģ	· _								
КК	0.27	0.10	9				a					
Ca K	0.38	0.14		FP 🚯		- Q	Ψ }		e	•		
Fe K	1.01	0.28	0	1	2	3	4	5	<mark>-</mark> -	7	8	9
			Full Sca	ale 409731	cts Cu	rsor: -0.4	17 (0 c	ts)				keV
Totals	100.00											

9 keV

AR-44 C2 ROJO











Ti Ka1

			Comment: A	AR-44 C2 RC	JO Z4				NACIONAL DECOLOMBIA	
Element	Weight%	Atomic%							Sum S	pectru
o. //	17.10	64 70			•				o din o	poone
ОК	47.43	61.78			ទា					
Al K	8.26	6.38								
Si K	41.18	30.56								
Ca K	0.57	0.30		<u>p</u>						
Ti K	0.39	0.17								
Fe K	2.17	0.81	G			 ¢ ¢	•	ø		

AR-44 CA1 BLANCO



AR-50 C1 NEGRO



			Comment	: AR-50 C1 N	EGRO Z3						UNIVERSIDAD NACIONA DECOLOMBIA	AL TN	
Element	Weight%	Atomic%											
СК	43.13	54.47										Sum Sp	pectrum
ОК	36.87	34.96											
Na K	0.18	0.12				3)							
Mg K	0.44	0.27			. `	T							
Al K	1.61	0.91		O	7								
Si K	16.23	8.77		- Ē									
КК	0.21	0.08		Q									
Ca K	0.54	0.21		- Q.				¢					
Ті К	0.07	0.02					- Y	ka fi	•	6			
Fe K	0.73	0.20		· · · · · ·	· · · · ·	.		<u>, , , ,</u>			7		
				U Full Sca	le 75337	∠ 6 cts Cu	ۍ - :rsor	4).272 (0 (s ts)	0	1	ŏ	9 keV
Totals	100.00												



Element	Weight%	Atomic%										
				(s)						Sum S	pectrum
ОК	50.20	64.99			T							
Na K	0.74	0.67										
Mg K	3.01	2.56		•								
Al K	4.13	3.17	Q	i 1								
Si K	34.19	25.21		P 🔥								
Са К	3.46	1.79		, the second sec			G .	• •	_			
Ті К	0.33	0.14		1Na)	<mark>.</mark> ,,			<u>p</u> <u>p</u>		(🕶		
Fe K	3.94	1.46	0 Full Sc	1 ale 4279	2 08 cts 0	3 Cursor: -(4).223 (0	5) cts)	6	7	8	9 keV
Totals	100.00											

AR-50 C2 ROJO





AR-50 C3 BLANCO



Comment: AR-50 C3 AMARILLO Z2



Element	Weight%	Atomic%
СК	9.52	15.06
ОК	48.00	56.99
Mg K	1.08	0.84
AI K	7.93	5.58
Si K	29.57	20.00
КК	0.91	0.44
Ca K	0.25	0.12
Ti K	0.67	0.27
Fe K	2.07	0.70
Totals	100.00	



IV. ESPECTROSCOPIA RAMAN CONFOCAL RS

AR-44 C0 ROCA







V. DIFRACCIÓN DE RAYOS X XRD

Report

X'Pert HighScore

Anchor Scan Parameters: (Bookmark1)

Dataset Name File name NEGRO-#2 xrdml	A-0 P1 NEGRO-#2 C:\Users\W\Downloads\DRX\DRX FALTANTES\A-0 P1
Comment date=9/24/2015 11:37:52 AM	Configuration=Spinner Tubo Cu, Owner=User-1, Creation
	Goniometer=PW3050/60 (Theta/Theta); Minimum step size
2Theta:0.001; Minimum step size	Omega:0.001
-	Sample stage=Reflection-Transmission Spinner
PW3064/60; Minimum step size l	Phi:0.1
-	Diffractometer system=XPERT-PRO
	Measurement program=Polvos-1, Owner=User-1, Creation
date=10/13/2015 11:11:54 AM	
Measurement Date / Time	4/07/2019 2:48:15 p. m.
Operator	Universidad Nacional
Raw Data Origin	XRD measurement (*.XRDML)
Scan Axis	Gonio
Start Position [°2Th.]	10,0066
End Position [°2Th.]	69,9886
Step Size [°2Th.]	0,0130
Scan Step Time [s]	57,3750
Scan Type	Continuous
PSD Mode	Scanning
PSD Length [°2Th.]	3,35
Offset [°2Th.]	0,0000
Divergence Slit Type	Fixed
Divergence Slit Size [°]	0,5000
Specimen Length [mm]	10,00
Measurement Temperature [°C]	25,00
Anode Material	Cu
K-Alpha1 [Å]	1,54060
Generator Settings	40 mA, 45 kV
Diffractometer Type	000000011019826
Diffractometer Number	0
Goniometer Radius [mm]	240,00
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm]	100,00
Incident Beam Monochromator	No
Spinning	Yes

Visible	Ref. Code	Score	Compound	Displacement	Scale Factor	Chemical
			Name	[°2Th.]		Formula
*	98-010-0237	26	Anorthite,	0,000	0,372	Al1.66
			sodian			Ca0.68
						Na0.3 O8
						Si2.34
*	98-007-6833	14	Hornblende.	0,000	0,048	H2 A12.32
			pargasitic			Ca1.84
						Fe1.11
						Mg3.3
						Na0.78 O24
						Si6.23 Ti0.2
*	98-000-9829	22	Albite high	0,000	0,130	All Nal O8
						Si3
*	98-007-3071	16	Quartz low	0,000	0,101	O2 Si1

Identified Patterns List: (Bookmark4)

Plot of Identified Phases: (Bookmark 5)



page: 13/16

draft only!

Anchor Scan Parameters: (Bookmark1)

A-012 R0J0-#1
C:\Users\W\Downloads\DRX\A-0 P2 ROJO-#1.xrdml
Configuration=Spinner Tubo Cu, Owner=User-1, Creation
Goniometer=PW3050/60 (Theta/Theta); Minimum step size
e Omega:0.001
Sample stage=Reflection-Transmission Spinner
Phi:0.1
Diffractometer system=XPERT-PRO
Measurement program=Polvos-1, Owner=User-1, Creation
4/07/2019 2:27:39 p. m.
Universidad Nacional
XRD measurement (*.XRDML)
Gonio
10,0066
69,9886
0,0130
57,3750
Continuous
Scanning
3,35
0,0000
Fixed
0,5000
10,00
25,00
Cu
1,54060
40 mA, 45 kV
000000011019826
0
240,00
100,00
No
Yes

page: 3/13

Identified Patterns List: (Bookmark4)

Visible	Ref. Code	Score	Compound Name	Displacement [°2Th.]	Scale Factor	Chemical Formula
*	98-008-8417	13	Hematite	0,000	0,030	Fe2 O3
*	98-006-3547	13	Anorthite	0,000	0,157	Al2 Ca0.71 Na0.25 O8 Si2
*	00-002-1199	5	Barium Sulfate	0,000	0,030	Ba S O4
*	98-008-9658	11	Quartz alpha	0,000	0,666	O2 Si1
*	98-007-7421	11	Albite low	0,000	0,307	All Nal O8 Si3

Plot of Identified Phases: (Bookmark 5)



page: 11/13

draft only!

Anchor Scan Parameters: (Bookmark1)

Dataset Name	A-0 P3 BLANCO-#3
File name	C:\Users\W\Downloads\DRX\DRX FALTANTES\A-0 P3
BLANCO-#3.xrdml	
Comment	Configuration=Spinner Tubo Cu, Owner=User-1, Creation
date=9/24/2015 11:37:52 AM	
	Goniometer=PW3050/60 (Theta/Theta); Minimum step size
2Theta:0.001; Minimum step size	e Omega:0.001
· · · · ·	Sample stage=Reflection-Transmission Spinner
PW3064/60; Minimum step size	Phi:0.1
· •	Diffractometer system=XPERT-PRO
	Measurement program=Polvos-1, Owner=User-1, Creation
date=10/13/2015 11:11:54 AM	
Measurement Date / Time	4/07/2019 3:08:16 p. m.
Operator	Universidad Nacional
Raw Data Origin	XRD measurement (*.XRDML)
Scan Axis	Gonio
Start Position [°2Th.]	10,0066
End Position [°2Th.]	69,9886
Step Size [°2Th.]	0,0130
Scan Step Time [s]	57,3750
Scan Type	Continuous
PSD Mode	Scanning
PSD Length [°2Th.]	3,35
Offset [°2Th.]	0,0000
Divergence Slit Type	Fixed
Divergence Slit Size [°]	0,5000
Specimen Length [mm]	10,00
Measurement Temperature [°C]	25,00
Anode Material	Cu
K-Alpha1 [Å]	1,54060
Generator Settings	40 mA, 45 kV
Diffractometer Type	000000011019826
Diffractometer Number	0
Goniometer Radius [mm]	240,00
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm]	100,00
Incident Beam Monochromator	No
Spinning	Yes

page: 3/16

Report

Graphics: (Bookmark2)





page: 4/16

draft only!

Report

Anchor Scan Parameters: (Bookmark1)

Dataset Name	AR44P1NEGRO# 2
File name	C:\Users\W\Downloads\DRX\AR44P1NEGRO# 2.xrdml
Comment	Configuration=Spinner Tubo Cu, Owner=User-1, Creation
date=9/24/2015 11:37:52 AM	
	Goniometer=PW3050/60 (Theta/Theta); Minimum step size
2Theta:0.001; Minimum step size	e Omega:0.001
· · ·	Sample stage=Reflection-Transmission Spinner
PW3064/60; Minimum step size	Phi:0.1
-	Diffractometer system=XPERT-PRO
	Measurement program=Polvos-1, Owner=User-1, Creation
date=10/13/2015 11:11:54 AM	
Measurement Date / Time	1/08/2019 3:03:32 p. m.
Operator	Universidad Nacional
Raw Data Origin	XRD measurement (*.XRDML)
Scan Axis	Gonio
Start Position [°2Th.]	10,0016
End Position [°2Th.]	69,9836
Step Size [°2Th.]	0,0130
Scan Step Time [s]	57,3750
Scan Type	Continuous
PSD Mode	Scanning
PSD Length [°2Th.]	3,35
Offset [°2Th.]	0,0000
Divergence Slit Type	Fixed
Divergence Slit Size [°]	0,5000
Specimen Length [mm]	10,00
Measurement Temperature [°C]	25,00
Anode Material	Cu
K-Alpha1 [Å]	1,54060
Generator Settings	40 mA, 45 kV
Diffractometer Type	000000011019826
Diffractometer Number	0
Goniometer Radius [mm]	240,00
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm]	100,00
Incident Beam Monochromator	No
Spinning	No

Visible	Ref. Code	Score	Compound	Displacement	Scale Factor	Chemical
			Name	[°2Th.]		Formula
*	98-016-2495	6	Anorthoclase	0,000	0,368	Al1.1 Ca0.1
						K0.27
						Na0.63 O8
						Si2.9
*	01-079-1911	11	Silicon	0,000	0,446	Si O2
			Oxide			
*	98-061-7290	18	Carbon	0,000	0,089	C1
*	98-010-0087	9	Orthoclase,	0,000	0,097	Al1 K0.58
			sodian			Na0.42 O8
						Si3
*	01-075-1222	8	Calcium	0,000	0,082	(Ca3.4
			Sodium			Na0.64)(
			Aluminum			A15.43
			Silicate			Si6.59) O24
			Carbonate			(CO3)0.88
						O0.12
*	98-003-3844	10	Rutile	0,000	0,479	O2 Ti1

Identified Patterns List: (Bookmark4)

Plot of Identified Phases: (Bookmark 5)



page: 11/12

draft only!

Report

Anchor Scan Parameters: (Bookmark1)

Dataset Name	AR44P2ROJO# 3
File name	C:\Users\W\Downloads\AR44P2ROJO# 3.xrdml
Comment	Configuration=Spinner Tubo Cu, Owner=User-1, Creation
date=9/24/2015 11:37:52 AM	
	Goniometer=PW3050/60 (Theta/Theta); Minimum step size
2Theta:0.001; Minimum step size	e Omega:0.001
-	Sample stage=Reflection-Transmission Spinner
PW3064/60; Minimum step size	Phi:0.1
	Diffractometer system=XPERT-PRO
	Measurement program=Polvos-1, Owner=User-1, Creation
date=10/13/2015 11:11:54 AM	
Measurement Date / Time	1/08/2019 3:24:06 p. m.
Operator	Universidad Nacional
Raw Data Origin	XRD measurement (*.XRDML)
Scan Axis	Gonio
Start Position [°2Th.]	10,0016
End Position [°2Th.]	69,9836
Step Size [°2Th.]	0,0130
Scan Step Time [s]	57,3750
Scan Type	Continuous
PSD Mode	Scanning
PSD Length [°2Th.]	3,35
Offset [°2Th.]	0,0000
Divergence Slit Type	Fixed
Divergence Slit Size [°]	0,5000
Specimen Length [mm]	10,00
Measurement Temperature [°C]	25,00
Anode Material	Cu
K-Alpha1 [Å]	1,54060
Generator Settings	40 mA, 45 kV
Diffractometer Type	000000011019826
Diffractometer Number	0
Goniometer Radius [mm]	240,00
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm]	100,00
Incident Beam Monochromator	No
Spinning	No

Identified Patterns List: (Bookmark4)

Visible	Ref. Code	Score	Compound Name	Displacement [°2Th.]	Scale Factor	Chemical Formula
*	98-020-1097	62	Hematite	0,000	0,957	Fe2 O3
*	98-007-9636	20	Quartz	0,000	0,556	O2 Si1
*	01-076-0883	9	Calcium	0,000	1,022	Al4 Si2 Ca
			Aluminum			O10 (OH)2
			Oxide			
			Silicate			
			Hydroxide			

Plot of Identified Phases: (Bookmark 5)



page: 9/12

draft only!

Anchor Scan Parameters: (Bookmark1)

Dataset Name	AR44PA1BLANCA# 4
File name	C:\Users\W\Downloads\DRX\AR44PA1BLANCA#
4.xrdml	
Comment	Configuration=Spinner Tubo Cu, Owner=User-1, Creation
date=9/24/2015 11:37:52 AM	
	Goniometer=PW3050/60 (Theta/Theta); Minimum step size
2Theta:0.001; Minimum step size	e Omega:0.001
· •	Sample stage=Reflection-Transmission Spinner
PW3064/60; Minimum step size	Phi:0.1
	Diffractometer system=XPERT-PRO
	Measurement program=Polvos-1, Owner=User-1, Creation
date=10/13/2015 11:11:54 AM	
Measurement Date / Time	1/08/2019 3:44:56 p. m.
Operator	Universidad Nacional
Raw Data Origin	XRD measurement (*.XRDML)
Scan Axis	Gonio
Start Position [°2Th.]	10,0016
End Position [°2Th.]	69,9836
Step Size [°2Th.]	0,0130
Scan Step Time [s]	57,3750
Scan Type	Continuous
PSD Mode	Scanning
PSD Length [°2Th.]	3,35
Offset [°2Th.]	0,0000
Divergence Slit Type	Fixed
Divergence Slit Size [°]	0,5000
Specimen Length [mm]	10,00
Measurement Temperature [°C]	25,00
Anode Material	Cu
K-Alpha1 [Å]	1,54060
Generator Settings	40 mA, 45 kV
Diffractometer Type	000000011019826
Diffractometer Number	0
Goniometer Radius [mm]	240,00
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm]	100,00
Incident Beam Monochromator	No
Spinning	No

page: 3/11

Graphics: (Bookmark2)







draft only!

Report

Anchor Scan Parameters: (Bookmark1)

Dataset Name	AR50P1NEGRO# 5
File name	C:\Users\W\Downloads\DRX\AR50P1NEGRO# 5.xrdml
Comment	Configuration=Spinner Tubo Cu, Owner=User-1, Creation
date=9/24/2015 11:37:52 AM	
	Goniometer=PW3050/60 (Theta/Theta); Minimum step size
2Theta:0.001; Minimum step size	e Omega:0.001
-	Sample stage=Reflection-Transmission Spinner
PW3064/60; Minimum step size	Phi:0.1
-	Diffractometer system=XPERT-PRO
	Measurement program=Polvos-1, Owner=User-1, Creation
date=10/13/2015 11:11:54 AM	
Measurement Date / Time	1/08/2019 4:07:41 p. m.
Operator	Universidad Nacional
Raw Data Origin	XRD measurement (*.XRDML)
Scan Axis	Gonio
Start Position [°2Th.]	10,0016
End Position [°2Th.]	69,9836
Step Size [°2Th.]	0,0130
Scan Step Time [s]	57,3750
Scan Type	Continuous
PSD Mode	Scanning
PSD Length [°2Th.]	3,35
Offset [°2Th.]	0,0000
Divergence Slit Type	Fixed
Divergence Slit Size [°]	0,5000
Specimen Length [mm]	10,00
Measurement Temperature [°C]	25,00
Anode Material	Cu
K-Alpha1 [Å]	1,54060
Generator Settings	40 mA, 45 kV
Diffractometer Type	000000011019826
Diffractometer Number	0
Goniometer Radius [mm]	240,00
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm]	100,00
Incident Beam Monochromator	No
Spinning	No

Visible	Ref. Code	Score	Compound	Displacement	Scale Factor	Chemical
			Name	[°2Th.]		Formula
*	98-007-6767	17	Graphite 2H	0,000	0,122	C1
*	01-074-2328	11	Carbon	0,000	0,254	С
*	98-007-9636	9	Quartz	0,000	0,088	O2 Si1
*	98-018-0556	6	Hornblende	0,000	0,087	H2 Al0.96
						Ca1.46 Fe1.4
						Mg3.68
						Na1.22 O24
						Si7.04
*	98-003-4406	3	Muscovite	0,000	0,495	H4 A15.74
			2M1			Fe0.26 K2
						O24 Si6
*	98-020-1644	8	Anorthite	0,000	0,343	Al2 Ca0.94
						Na0.06 O8
						Si2

Identified Patterns List: (Bookmark4)

Plot of Identified Phases: (Bookmark 5)



page: 9/12

draft only!

Anchor Scan Parameters: (Bookmark1)

Dataset Name	AR-50P3 AMARILLO-#7
File name	C:\Users\W\Downloads\DRX\AR-50P3 AMARILLO-
#7.xrdml	
Comment	Configuration=Spinner Tubo Cu, Owner=User-1, Creation
date=9/24/2015 11:37:52 AM	
	Goniometer=PW3050/60 (Theta/Theta); Minimum step size
2Theta:0.001; Minimum step size	e Omega:0.001
-	Sample stage=Reflection-Transmission Spinner
PW3064/60; Minimum step size	Phi:0.1
_	Diffractometer system=XPERT-PRO
	Measurement program=Polvos-1, Owner=User-1, Creation
date=10/13/2015 11:11:54 AM	
Measurement Date / Time	2/08/2019 7:51:06 a.m.
Operator	Universidad Nacional
Raw Data Origin	XRD measurement (*.XRDML)
Scan Axis	Gonio
Start Position [°2Th.]	10,0016
End Position [°2Th.]	69,9836
Step Size [°2Th.]	0,0130
Scan Step Time [s]	57,3750
Scan Type	Continuous
PSD Mode	Scanning
PSD Length [°2Th.]	3,35
Offset [°2Th.]	0,0000
Divergence Slit Type	Fixed
Divergence Slit Size [°]	0,5000
Specimen Length [mm]	10,00
Measurement Temperature [°C]	25,00
Anode Material	Cu
K-Alpha1 [Å]	1,54060
Generator Settings	40 mA, 45 kV
Diffractometer Type	000000011019826
Diffractometer Number	0
Goniometer Radius [mm]	240,00
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm]	100,00
Incident Beam Monochromator	No
Spinning	No

page: 3/13

Report

Identified Patterns List: (Bookmark4)

Visible	Ref. Code	Score	Compound Name	Displacement	Scale Factor	Chemical Formula
*	98-016-2609	32	Quartz low	0.000	0.113	02 Si1
*	98-004-4094	24	Cristobalite	0,000	0,083	O2 Si1
*	98-006-1329	18	Anorthite, sodian	0,000	0,052	Al1.55 Ca0.55 Na0.45 O8 Si2.45
*	98-010-0502	7	Albite high	0,000	0,027	All Nal O8 Si3
*	98-003-6261	16	Coesite	0,000	0,298	O2 Si1
*	98-018-0556	12	Hornblende	0,000	0,051	H2 A10.96 Ca1.46 Fe1.4 Mg3.68 Na1.22 O24 Si7.04

Plot of Identified Phases: (Bookmark 5)



page: 10/13

draft only!

VI. ESPECTROSCOPIA INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE FOURIER FT-IR



2400 2200 Wavenumbers [1/cm] 2000

1600

1000

1200

AR-38 P1 NEGRO



2400 2200 Wavenumbers [1/cm]





AR-44 P1 NEGRO





AR-50 P3 AMARILLO



VII. CROMATOGRAFÍA DE GASES – ESPECTROMETRIA DE MASAS GC-MS

A-0 C3







AR-38 C1







AR-50 C3



D. ANEXO: RESULTADOS DE SOCIALIZACIÓN

I. 10th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology. RAA Universidad de Potsdam, 03 al 07 de septiembre, Alemania.

Presentación oral: Confocal Micro-Raman Spectroscopy and Complementary Analytical Techniques for Material Characterization: Archaeological Mural Paintings, Alto del Aguacate, Archaeological Zone Tierradentro.



II. X Congreso Internacional de Materiales CIM. Universidad Industrial de Santander UIS, 23 al 25 de octubre. Bucaramanga, Colombia.

Poster: Caracterización de soporte pétreo de la tumba arqueológica Hipogeo AR-44 del sitio Alto del Aguacate, Tierradentro, Cauca.



Micro-Raman Spectroscopy and Complementary Analytical Techniques for Material Characterization of Archaeological Mural Paintings at El Alto del Aguacate, Tierradentro Cauca.

Ana I. Giraldo Ocampo,1 Judith Trujillo Téllez2, Hugo A. Estupiñan Duran1, Luz Marina Ocampo Carmona1.

1 Departamento de Materiales y Minerales, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Carrera 80 No 65-223, Robledo, Medellín (Colombia). email: aigiraldooc@unal.edu.co

² Rock Art Research Investigation Group, Corporación GIPRI-Colombia, Calle 94a #61-05 Casa 61, Bogotá (Colombia)

Keywords: pigments, mural paintings, micro-raman spectroscopy, materials.

The National Archaeological Park of Tierradentro, located in the northern region of the central Andes, was declared World Cultural Heritage Site by UNESCO in 1995, mainly due to the presence of underground tombs (hypogea) dating from 500-900 A.D according to radio carbon dates and archaeological information[1][2]; its volcanic tuff rock walls are profusely decorated with sculptures and mural paintings in different colors.

The site Alto del Aguacate, has been the least studied of the sites in Tierradentro as a consequence of its remoteness, difficult access, high altitude and lack of electricity; restrictions associated with difficulties in the transportation of equipment and materials to perform analyses on site. Some of the studies carried out throughout the decades consist of archaeological excavations [3], preventive conservation projects [4], and prior archaeometric studies, performed at other sites within the archaeological zone of Tierradentro [5]; these works gave the first approximation to the materials used in the elaboration of the mural paintings.

Although there are some similarities in the mural paintings from the various sites, It is important to highlight the technological and stylistic differences found at El Alto del Aguacate, with use of red and yellow hues unique of this site, along with the specific conservation issues and variations in the soil. These differences were decisive to determine the main objective of this study, which aims to assess wheter the paintings of El Alto del Aguacate were elaborated using the same materials and techniques found in other sites.

Four *hypogea* distributed across the site (A-0, AR-50, AR-44 and AR-38) **Figure 1**, presenting a variety of colors and techniques, were selected to take micro-stratigraphic and powder samples of the paintings for chemical and mineralogical characterization of the materials, especially the paint, through confocal micro-Raman spectroscopy and complementary techniques including optical microscopy, scanning electron microscopy coupled with energy dispersive x-ray spectrometry SEM-EDS, x-ray diffraction XRD, and fourier transform infrared spectroscopy FT-IR.



Figure 1: Details of paintings in hypogea A-0 (top), AR-50, AR-44 and AR-38 (bottom).

The results showed that the black paint correponds mainly to carbon black, the red paints pigment used was characterized as red ochre, hematite (Fe₂O₃) mixed with clays, and the light yellow paint have several bands correponding to yellow ochres, with presence of goethite and white clays. Minerals containing calcium, and white clays such as caolinite were used for the white paints and preparation layers, in some cases mixed with other pigments to modify the color.

In conclussion, it was possible to accurately determine the compositional nature of each pigment through the analysis of the spectra obtained by means of confocal micro-Raman; using SEM-EDS, XRD and FT-IR to verify and complement the results with elementary and mineralogical composition, same as organic compounds identification. Even though, there are coincidences in the main materials found in this study with the ones from prior research projects, some interesting variations between the four different hypogea studied, allowed to raise hypotesis about the variability in the mix of pigments and additives used to modify the characteristics of the paint.

The information about the materials can be used to generate hypothesis about the techniques applied to the elaboration process, determine possible chemical transformations, approach the interaction of the paint with the soil and its components, same as with deterioration materials like biological colonization products, saline efflorescence and other mineral crystallizations, which can be analyzed using different techniques to determine its nature and impact on the conservation of the mural paintings and hypogea structures, contributing to the assessment of conservation diagnosis and future restoration processes with compatible materials and techniques.

Acknowledgements

This work was developed in the framework of the master's thesis Technology and Conservation of the Mural Paintings at the Hypogea of El Alto del Aguacate, Tierradentro, Cauca, financially supported and supervised by the Instituto Colombiano de Antropología e Historía ICANH through the Research Development Incentive ICANH 2019. The authors would like to thank Corporación GIPRI-Colombia, Conservator María Paula Álvarez Echeverri, MEng. James Rosero Romo and Dr. Natalia Acevedo Gómez for their contributions to the project.

References

[1] E. Sevilla, Arte en la necrópolis prehispánica. Revista Colombiana de Antropología V. 45. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, **2009** Pp. 369-397.

[2] A. M Groot, S. Mora,"VIII. Macizo colombiano: Alto Magdalena". En: *Colombia Prehispánica: Regiones arqueológicas*. Colombia: Colcultura, Instituto Colombiano de Antropología, **1989**. Pp. 159-179.

[3] A. Chaves, M. Puerta, Monumentos Arqueológicos de Tierradentro. Bogotá D.C: Banco Popular, **1986**.

[4] C. Zuluaga, Contrato 85 de 2013. Informe de los trabajos de conservación realizados en el Parque Arqueológico de Tierradentro en el 2013. Intituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, **2013**.

[5] D. Rodríguez, Estudios técnicos de las pinturas de los hipogeos del parque arqueológico de Tierradentro. Bogotá: Haerentia, **2014**.



presentado Е